

# | 第五章：控制系统的根轨迹分析与设计





# 根轨迹的基本概念与根轨迹方程

- 根轨迹的基本概念

- 根轨迹方程



# 根轨迹的基本概念

## 定义

控制系统的特性主要取决于系统闭环传递函数的**特征根**，尤其是**稳定性**。

在一个控制系统中确定了系统模型后，整定参数的过程就是当一个或多个参数在一定范围内变化时，根据性能要求寻求最佳的参数。

**根轨迹的定义：****开环传函**某个参数（或某些参数）在一定范围内变化（多为 $0 \rightarrow \infty$ ）时**闭环特征根**在s平面上移动的轨迹。



# 根轨迹的基本概念

## 举例

1) 开环传函:  $G_0(s) = \frac{k}{s(s+2)}$

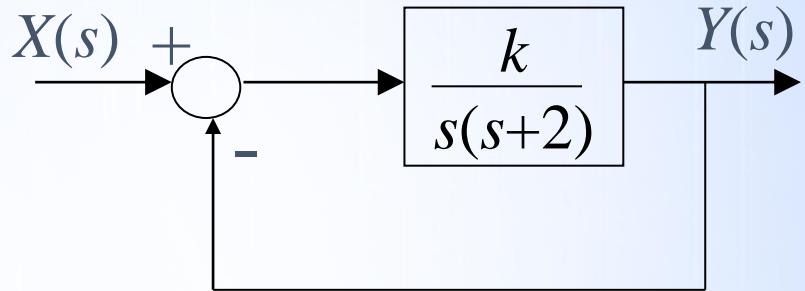
开环极点:  $s_1=0$

$s_2= -2$

开环零点: 无

2) 闭环传函:  $G_c(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{k}{s^2 + 2s + k}$

3) 闭环特征方程:  $s^2 + 2s + k = 0$





# 根轨迹的基本概念

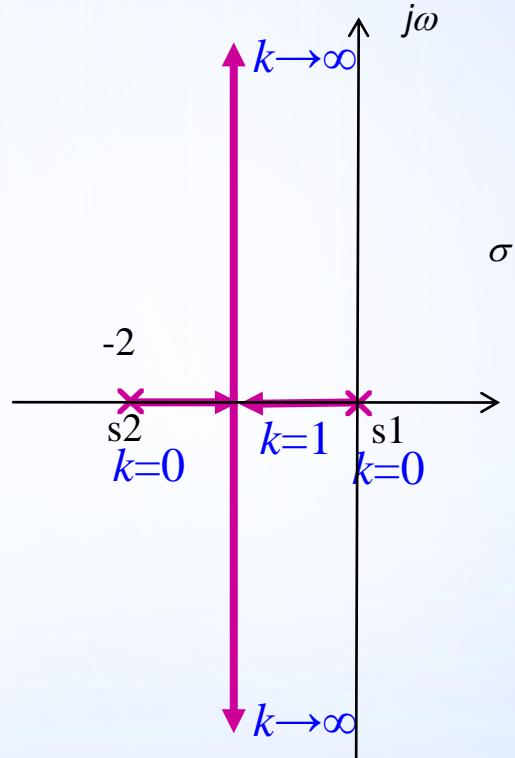
## 举例

闭环特征方程:  $s^2 + 2s + k = 0$

4) 闭环特征根:  $s_1 = -1 + \sqrt{1-k}$

$$s_2 = -1 - \sqrt{1-k}$$

$k$	$s_1$	$s_2$
0	0	-2
0.25	$-1 + \sqrt{\frac{3}{2}}$	$-1 - \sqrt{\frac{3}{2}}$
1	-1	-1
2	$-1 + j$	$-1 - j$
5	$-1 + 2j$	$-1 - 2j$
...	...	...
$\infty$	$-1 + j\infty$	$-1 - j\infty$





## 根轨迹的基本概念

- 分析:**
- (1)  $0 < k < 1$  , 两个负实根, 过阻尼;
  - (2)  $k = 1$  , 重根, 临界阻尼;
  - (3)  $k > 1$  , 共轭复根, 欠阻尼, 衰减振荡, 且  $k$  越大  $\zeta$  越小 ,  
振荡越烈;

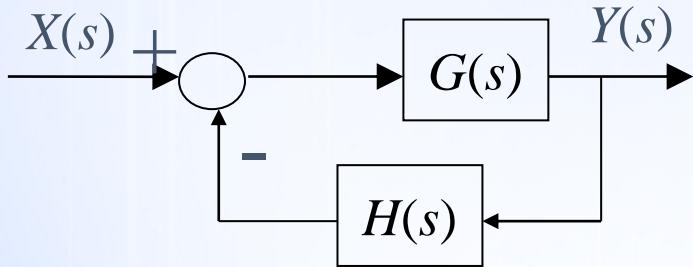


## 根轨迹的基本概念与根轨迹方程

- 根轨迹的基本概念
- **根轨迹方程**



# 根轨迹方程



闭环传函:  $G_{close}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$

开环传函:

$$G(s)H(s) = k \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)}$$

闭环特征方程:  $G(s)H(s) = -1$

或

$$k \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = -1$$

根轨迹方程



# 根轨迹方程

移项得：  $\prod_{j=1}^n (s + p_j) + k \prod_{i=1}^m (s + z_i) = 0$

$k$  称为 **根轨迹增益**

注：

$0 \leq k < \infty$  **常规根轨迹**，简称**根轨迹**；

$-\infty < k \leq 0$  **补根轨迹** 或 **余根轨迹**；

$-\infty < k < \infty$  **完全根轨迹**，简称**全根轨迹**。



# 根轨迹方程

$$\text{根轨迹方程: } k \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = -1$$

$$\text{幅值条件方程(模相等): } |G(s)H(s)| = 1 \quad \text{或} \quad k \frac{\prod_{i=1}^m |s + z_i|}{\prod_{j=1}^n |s + p_j|} = 1 \quad \text{或} \quad k = \frac{\prod_{j=1}^n |s + p_j|}{\prod_{i=1}^m |s + z_i|}$$

确定根轨迹上某点对应的 $k$ 值

相角条件方程(相角相等):

$$\angle G(s)H(s) = \pm(2l+1)\pi$$

$$\sum_{i=1}^m \angle(s + z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s + p_j) = \pm(2l+1)\pi$$

绘制根轨迹的充要条件

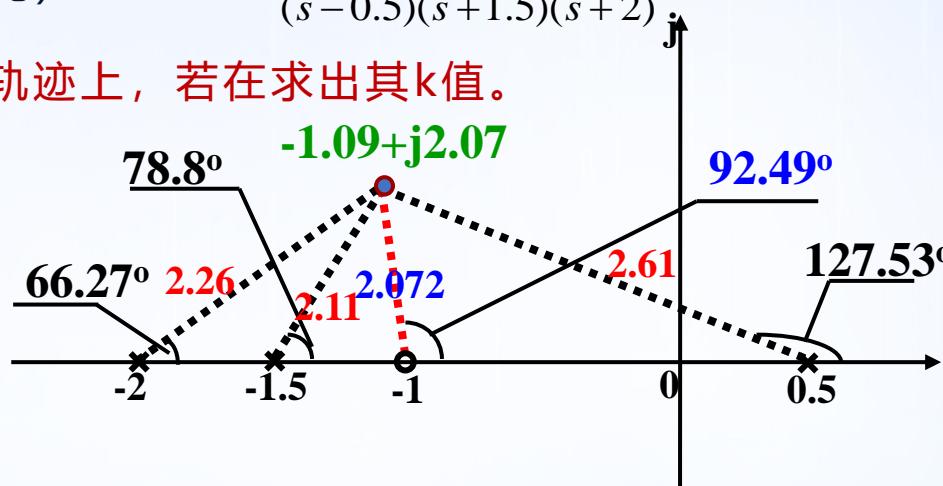
$$\sum_{i=1}^m \alpha_i - \sum_{j=1}^n \beta_j = \pm(2l+1)\pi$$



## 幅值条件与相角条件的应用

求模求角例题（补充） $G(s)H(s) = \frac{k(s+1)}{(s-0.5)(s+1.5)(s+2)}$

确定该点在不在根轨迹上，若在求出其k值。



$$92.49^\circ - 66.27^\circ - 78.8^\circ - 127.53^\circ = -180^\circ \quad \text{该点在根轨迹上}$$

$$k = \frac{2.26 \times 2.11 \times 2.61}{2.072} = 6$$



## 根轨迹绘制规则

### 根轨迹绘制规则 1

**[规则 1] : 根轨迹分支数 = n**

证：n阶特征方程有n个根，k从 $0 \rightarrow \infty$ 时，n个根随之变化，故有n条根轨迹。



## 根轨迹绘制规则

### 根轨迹绘制规则2、3

**[规则2]**：根轨迹的n个分支，分别起始于各自的开环极点( $-p_j$ )。

**[规则3]**：根轨迹的n个分支，有m个分支终止于开环有限零点( $-z_i$ )，其余分支终止于根平面的无穷远处。



# 根轨迹绘制规则

## 根轨迹绘制规则 2

证：由幅值条件：

$$\frac{\prod_{i=1}^m |s + z_i|}{\prod_{j=1}^n |s + p_j|} = \frac{1}{k}$$

当  $k = 0$  时，必有  $\prod_{j=1}^n |s + p_j| = 0$

$$\therefore s = -p_j (j = 1, 2, \dots, n)$$

既根轨迹从  $-p_j$  起。



# 根轨迹绘制规则

## 根轨迹绘制规则 3

$$\frac{\prod_{i=1}^m |s + z_i|}{\prod_{j=1}^n |s + p_j|} = \frac{1}{k}$$

当  $k \rightarrow \infty$  时，必有

$$\prod_{i=1}^m |s + z_i| = 0$$

$$|(s + z_i)| = 0$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{必有 } s = -z_i$$

$\therefore s$  以  $-z_i$  或  $\infty$  终。



## 根轨迹绘制规则

### 根轨迹绘制规则4

#### [规则4]：根轨迹与实轴对称

证：特征方程式各项系数为实数，则特征根要么实根，要么为共轭复根，所以必与实轴对称。

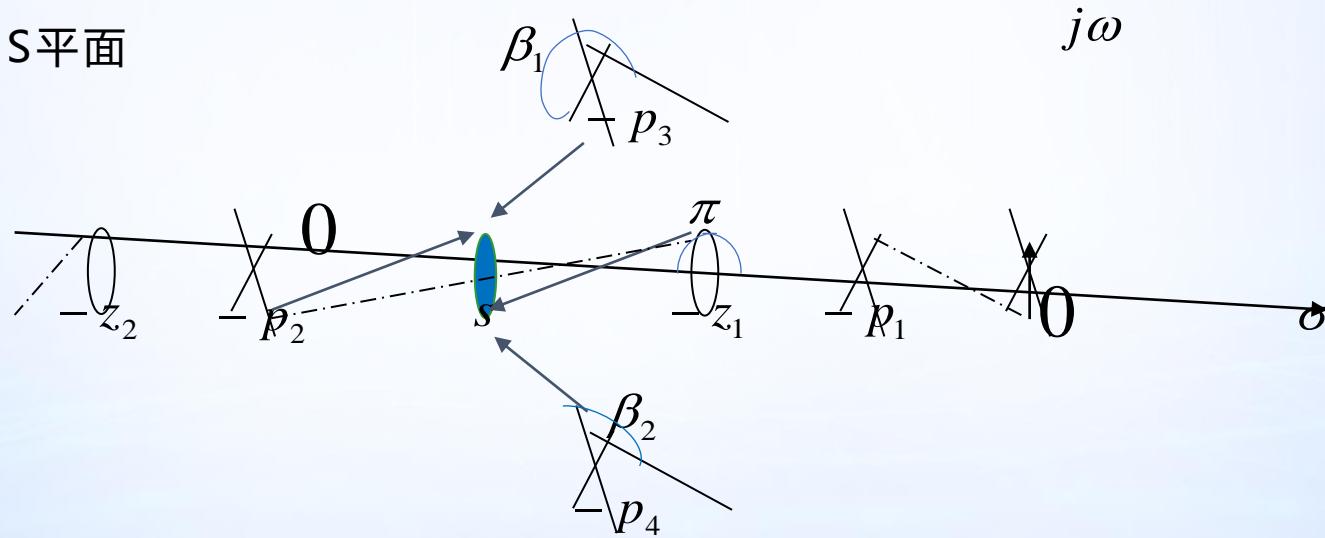


# 根轨迹绘制规则

## 根轨迹绘制规则 5

**[规则5]：实轴上根轨迹区段右边的开环零点和开环极点总数为奇数。**

S平面





# 根轨迹绘制规则

## 根轨迹绘制规则 6

**[规则6]**：有 $n-m$ 条根轨迹分支沿渐近线趋于无穷远。

其渐近线与正实轴的夹角为：

$$\varphi_\alpha = \frac{(2l + 1)\pi}{n - m}$$

$$l = 0, 1, 2, \dots$$

与实轴的交点为： $\sigma_\alpha = \frac{\sum_{j=1}^n (-p_j) - \sum_{i=1}^m (-z_i)}{n - m} = \frac{\text{极点和} - \text{零点和}}{n - m}$



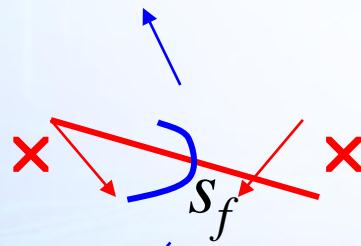
# 根轨迹绘制规则

## 根轨迹绘制规则 7

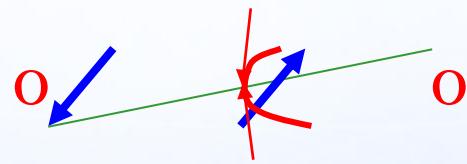
[规则7]：确定根轨迹的分离点

定义：

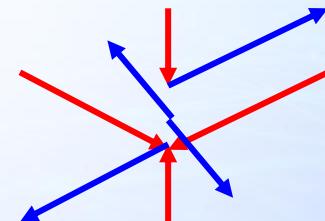
根轨迹分离点 — L条根轨迹在s平面上相遇又分开的点，分离点为重根点，L为重根数。



相邻极点间的分离点



相邻零点间的会合点



四重根



## 根轨迹绘制规则

### 根轨迹绘制规则 7

[规则7]：分离点或会合点  $s_f$

满足  $\frac{d[G(s)H(s)]}{ds} = 0$  或  $\frac{dk}{ds} = 0$

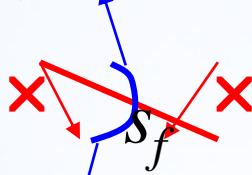


# 根轨迹绘制规则

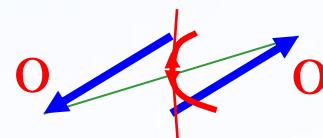
## 根轨迹绘制规则 7

重根数L的判别：

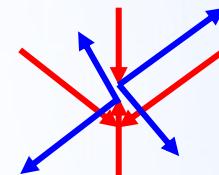
(1) 从根轨迹图判别较容易，如：



相邻极点间的分离点  
(2重根)



相邻零点间的会合点  
(2重根)



四重根

(2) 或从  $\frac{dk}{ds} = 0$  判别, 当有  $(s + b)^m = 0$  时

可能有重根数  $L = m + 1$



# 根轨迹绘制规则

## 根轨迹绘制规则 7

[规则7]：分离点或会合点d确立

分离点的另一种计算方法

$$\frac{dk}{ds} = \frac{d}{ds} \frac{\prod (s + p_i)}{\prod (s + z_j)} = 0$$

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{d + z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d + p_i}$$



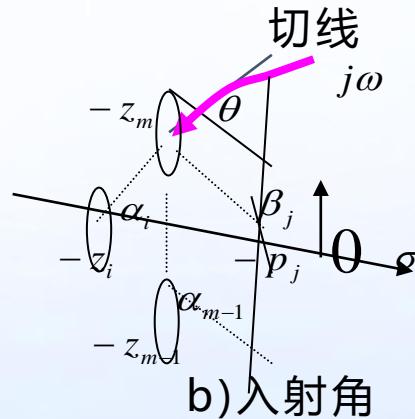
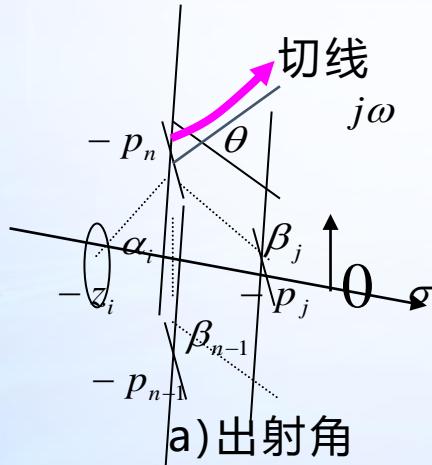
# 根轨迹绘制规则

## 根轨迹绘制规则8

[规则8]：起始（出射）角与终止（入射）角的计算

**出射角：**开环**共轭复极点**处根轨迹的切线对正实轴的**倾角**

**入射角：**开环**共轭复零点**处根轨迹的切线对正实轴的**倾角**





# 根轨迹绘制规则

## 根轨迹绘制规则8

**[规则8]**：起始（出射）角与终止（入射）角的计算公式为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_{p_j} = (2L+1)\pi + \left( \sum_{i=1}^m \angle(s+z_i) - \sum_{i=1, i \neq j}^n \angle(s+p_i) \right)_{s=-p_j} \\ \theta_{z_j} = (2L+1)\pi - \left( \sum_{i=1, i \neq j}^m \angle(s+z_i) - \sum_{i=1}^n \angle(s+p_i) \right)_{s=-z_j} \end{array} \right.$$



## 根轨迹绘制规则

### 根轨迹绘制规则9

**[规则9]**：根轨迹与虚轴上的交点对应的临界增益可用 $j\omega$ 代入特征方程中求出或利用劳斯判据求出。



# 根轨迹绘制规则

## 根轨迹绘制规则 10

[规则10]：求根轨迹上任一点 $s_1$ 对应的k值

$$k = \frac{\prod_{j=1}^n |s_1 + p_j|}{\prod_{i=1}^m |s_1 + z_i|}$$

——各开环极点到 $s_1$ 的向量长度之积  
——各开环零点到 $s_1$ 的向量长度之积



## 根轨迹绘制规则

### 根轨迹绘制规则 11

[规则 11] :

若  $n - m \geq 2$ ，则系统所有闭环**特征根之和等于常数**并等于开环特征根之和；

若  $n > m$ ，则系统所有闭环**特征根之积乘以  $(-1)^n$  等于**闭环特征方程**常数项。**



# 根轨迹绘制规则

## 根轨迹绘制规则 11

**注：该规则有两个作用：**

- ◆ **(1) 定性判断根轨迹走向；**
- ◆ **(2) 已知几个闭环根可求出其它一个或两个根。**

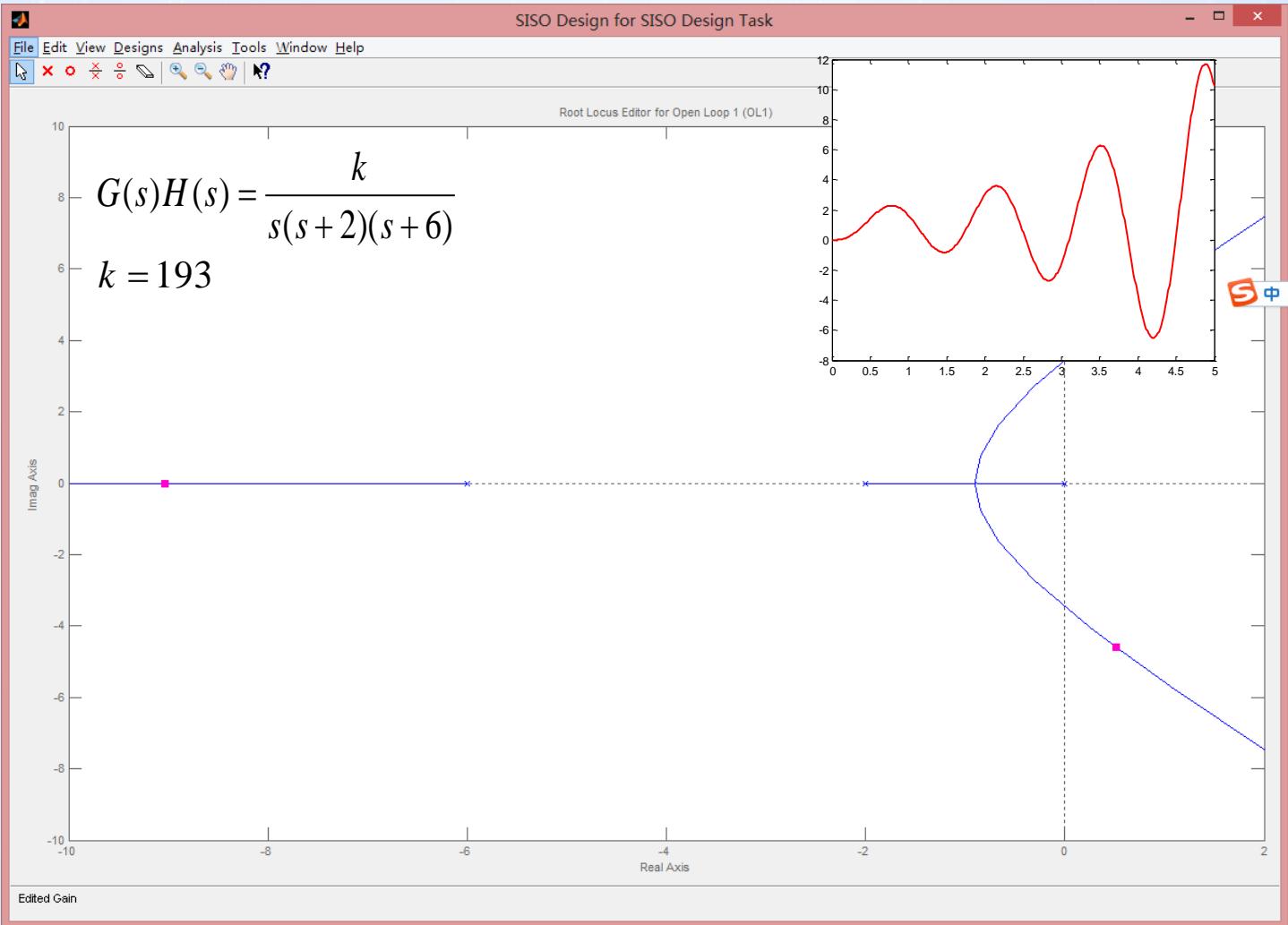
**例如：**因为闭环特征根之和为常数，所以对于 $n - m \geq 2$ 的系统，随 $k$ 的变化，一部分根轨迹分支向左移动，另一部分将向右移动。

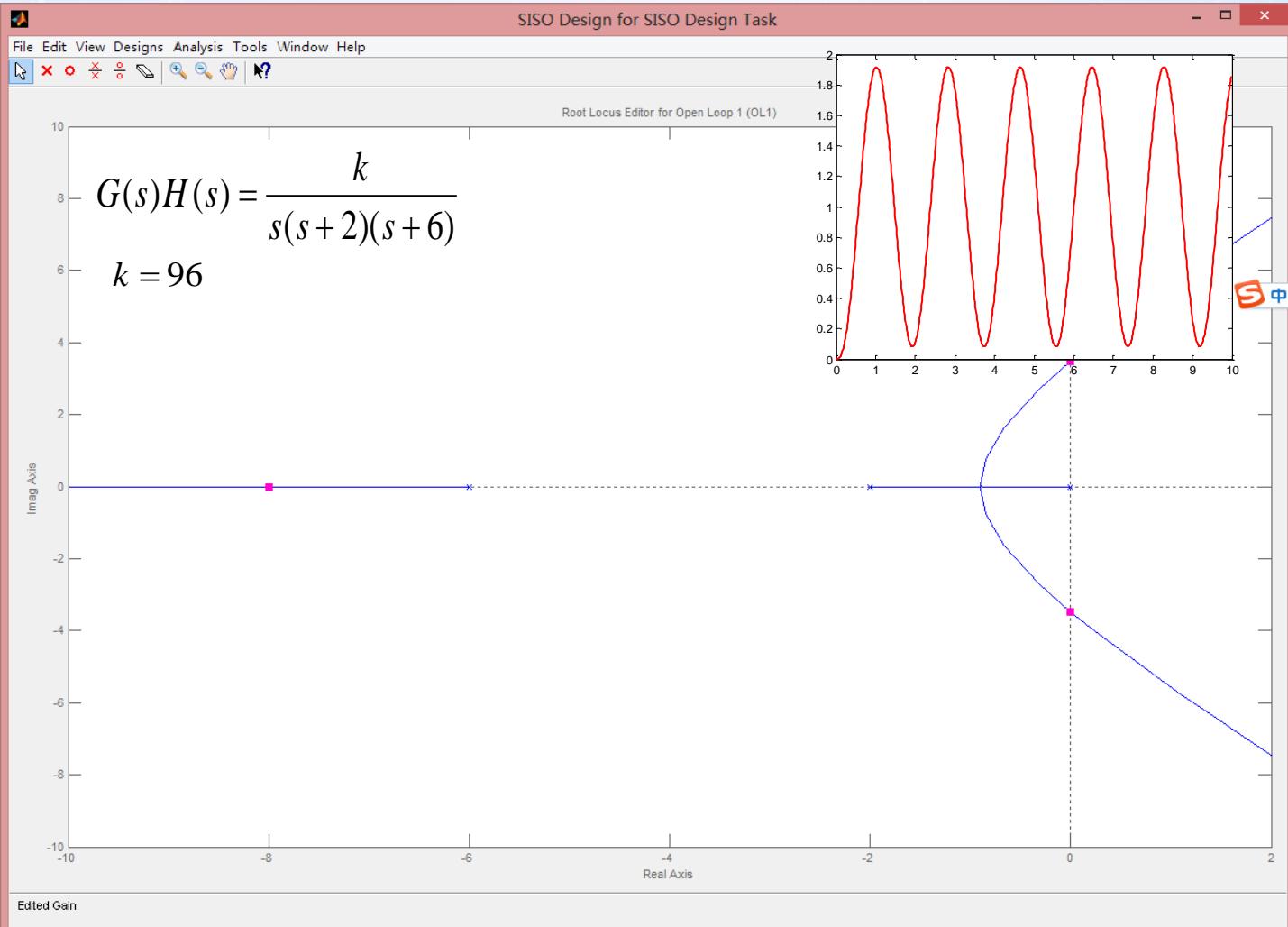


## 根轨迹图分析

根据根轨迹图分析系统的稳定性

- ✓ 闭环特征根在**左半平面**则**稳定**；
- ✓ 闭环特征根在**右半平面**则**不稳定**；
- ✓ 闭环特征根在**虚轴上**则**临界振荡（无阻尼）**；
- ✓ 一组闭环特征根如果有在右半平面的不稳定值，则呈现**不稳定特性**；如果没有在右半平面的根，但是有在虚轴上的根，则呈现**临界振荡特性**。



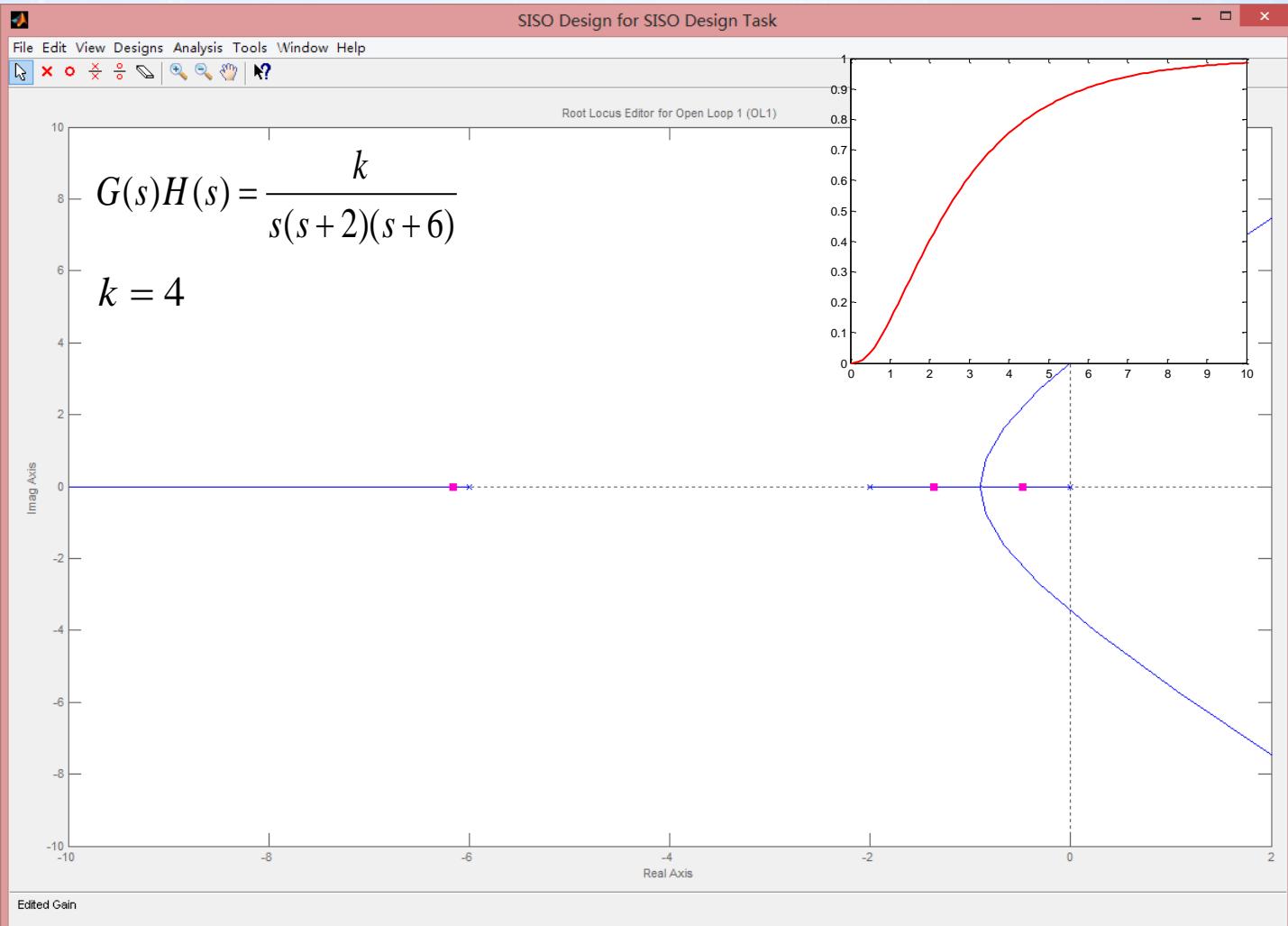




## 根轨迹图分析

根据根轨迹图定性分析系统的动态特性

- ✓ 稳定的闭环特征根在**负实轴**上，为**过阻尼（非周期特性）**；
- ✓ 稳定的闭环特征根在**复平面（有虚部）**上则**欠阻尼（衰减振荡）**；



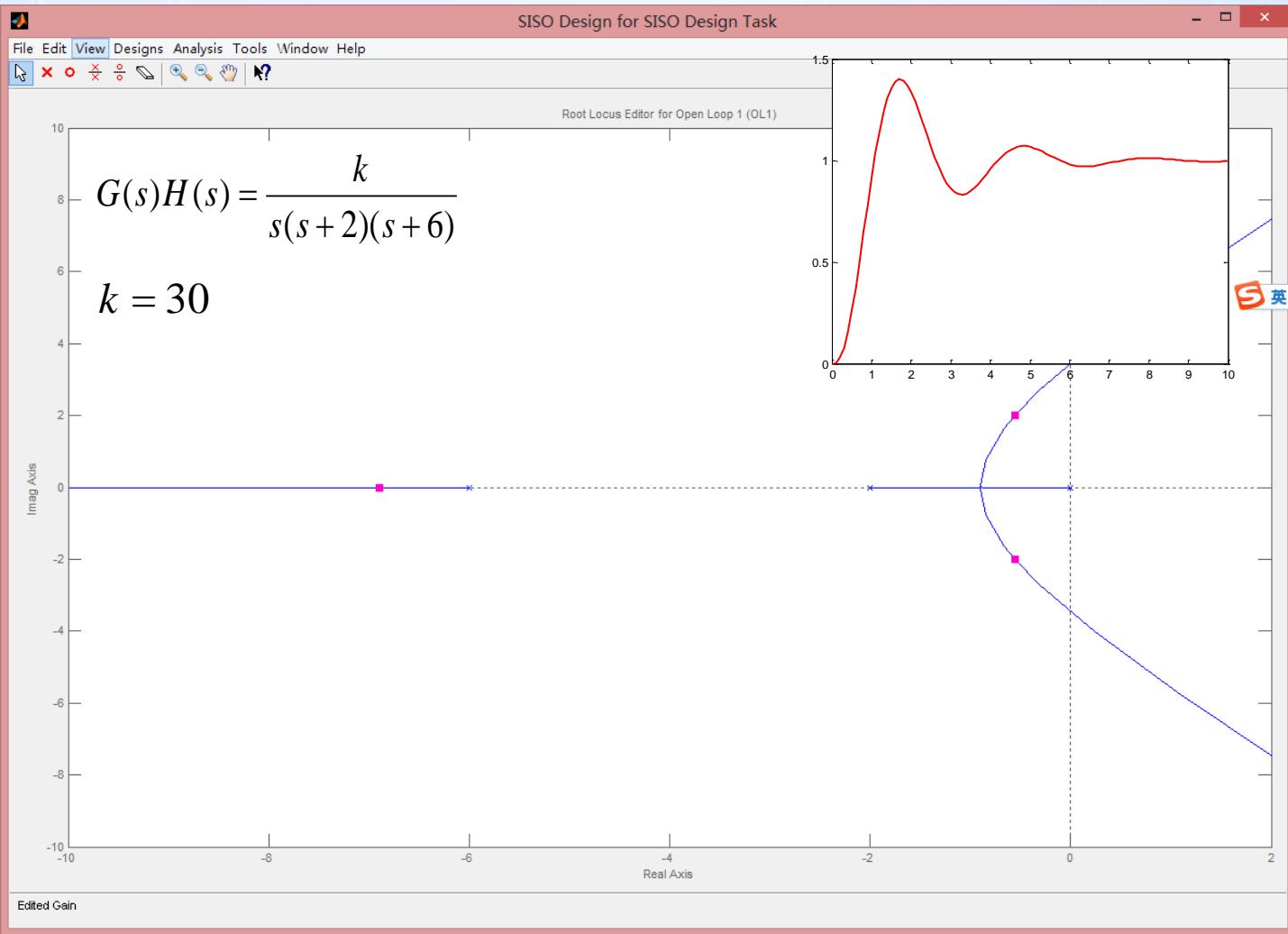


## 根轨迹图分析

根据根轨迹图定性分析系统的动态特性

一组闭环特征根皆稳定——

✓如果有**主导极点**，按主导极点特性分析系统；





## 根轨迹图分析

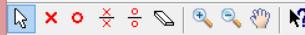
根据根轨迹图定性分析系统的动态特性

一组闭环特征根皆稳定——

- ✓如果有**主导极点**，按主导极点特性分析系统；
- ✓如果主导极点不明显，则可认为是若干个特征根特性的**总和**，即如果衰减振荡和非周期特性同时存在，可以定性认为呈衰减振荡趋势。

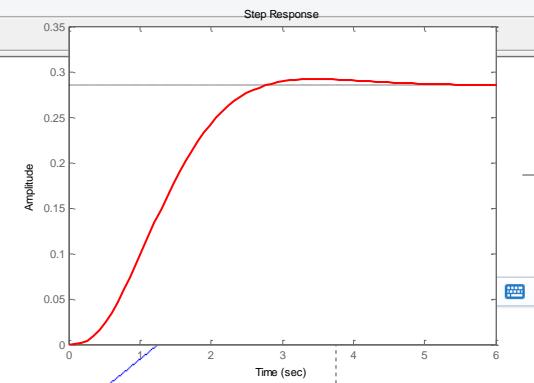
## SISO Design for SISO Design Task

File Edit View Designs Analysis Tools Window Help



$$G(s)H(s) = \frac{k}{(s+1)(s^2 + 4s + 5)}$$

$$k = 2$$

Edited Gain  
4



## 根轨迹图分析

根据根轨迹图定量估算系统动态性能

- ✓ 根据确定的**主导极点**，定性估算系统的**动态性能**；
- ✓ 根据**动态性能**的要求，在根轨迹图上可以**确定主导极点**的位置，进而**确定**系统**相关参数**。



# 根轨迹图分析

根据根轨迹图定量估算系统动态性能

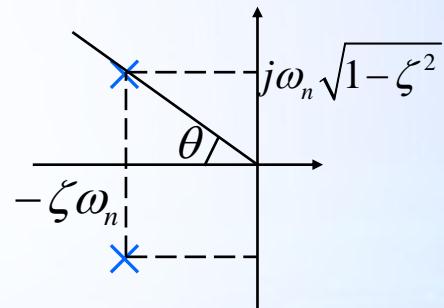
以二阶系统为例：**开环传递函数**为  $G_0(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$

**闭环传递函数**为  $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

**欠阻尼**时共轭特征根为  $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$

闭环极点的阻尼角  $\theta$  为：

$$\cos \theta = \frac{\zeta\omega_n}{\sqrt{(\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n)^2 + (\zeta\omega_n)^2}} = \zeta, \therefore \theta = \cos^{-1} \zeta$$



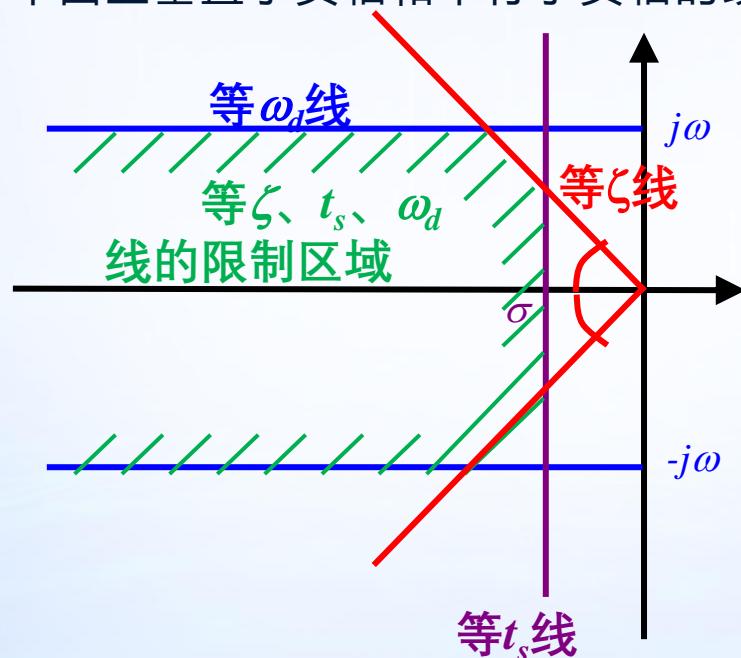
$\theta$  称为阻尼角。斜线称为等阻尼线。而根据二阶系统性能，在等阻尼线上，系统的超调量、衰减率也是相等的。



# 根轨迹图分析

根据根轨迹图定量估算系统动态性能

同理对于二阶系统相同调整时间 $t_s$ 、振荡周期 $\omega_d$ 分别对应于根平面上垂直于实轴和平行于实轴的线。



$$\sigma_p \% = e^{-\pi c \operatorname{tg} \theta}$$

$$t_s = \frac{3 \text{ or } 4}{\sigma}$$

$$\omega_d = \omega$$

同样可适用于具有主导极点的高阶系统



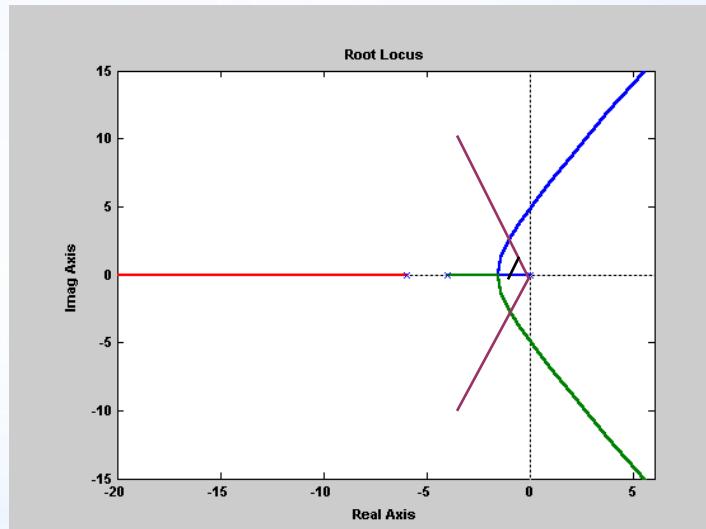
# 根轨迹图分析

例：单位反馈系统的开环传递函数为：  
闭环单位阶跃响应的最大超调量  $\% \leq 20\%$

$$G_k(s) = \frac{k}{s(s+4)(s+6)} \quad \text{若要求  
, 试确定 } k.$$

解：首先画出根轨迹如右。

由图可以看出：根轨迹与虚轴的交点为  $+j5, -j5$ ，这时的临界增益  $k_s = 240$ ，当  $k > 240$  时，闭环系统不稳定。



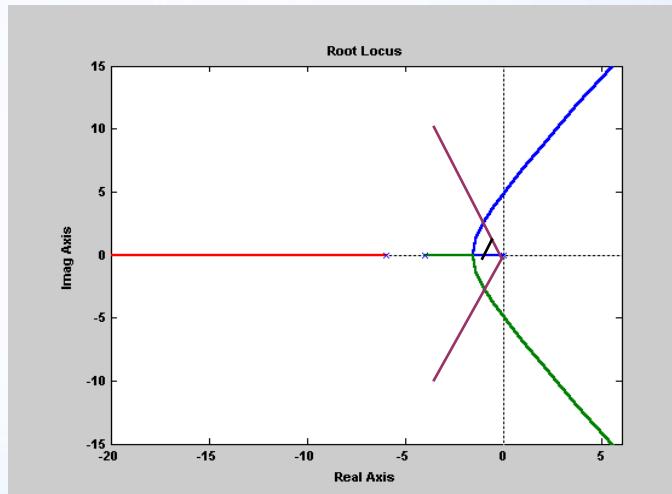


# 根轨迹图分析

由  $\sigma_p \% = e^{-\pi \cot^{-1} \theta} \times 100\%$ , 当  $\sigma_p \% \leq 20\%$  时近似取解得阻尼比:  $\zeta \geq 0.5$

则阻尼角  $\theta \leq \frac{\pi}{3}$

在根轨迹图上过原点，在第二和第三象限画两条与实轴夹角为  $\theta = \frac{\pi}{3}$  的直线，与根轨迹交于 A、B 两点。则 A、B 两点就是闭环共轭主导极点，这时系统的超调量  $\leq 16.3\%$ 。





## 根轨迹图分析

设A点坐标为： $-\sigma + j\omega$

$$\text{则: } \frac{\omega}{\sigma} = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \quad (1)$$

由相角条件:  $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = \pi$

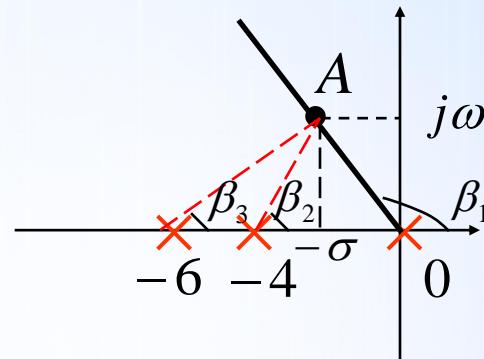
$$\frac{2\pi}{3} + \tan^{-1} \frac{\omega}{4-\sigma} + \tan^{-1} \frac{\omega}{6-\sigma} = \pi \quad (2)$$

由(1), (2)式解得:  $\sigma = 1.2, \omega = 2.1$  共轭主导极为:  $s_{1,2} = -1.2 \pm j2.1$ 。

计算对应的根轨迹增益。由幅值条件:  $\left| \frac{k}{s(s+4)(s+6)} \right|_{s=-1.2+j2.1} = 1$

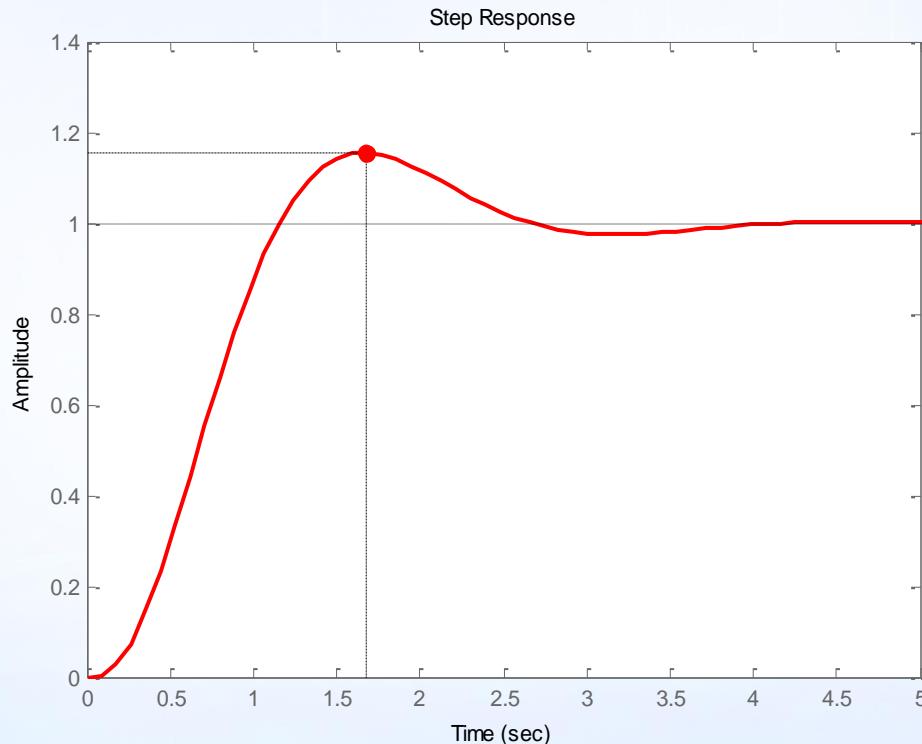
解得:  $k \approx 44$

由于闭环极点之和等于开环极点之和, 所以另一个闭环极点为:  $-s_3 = -7.6$



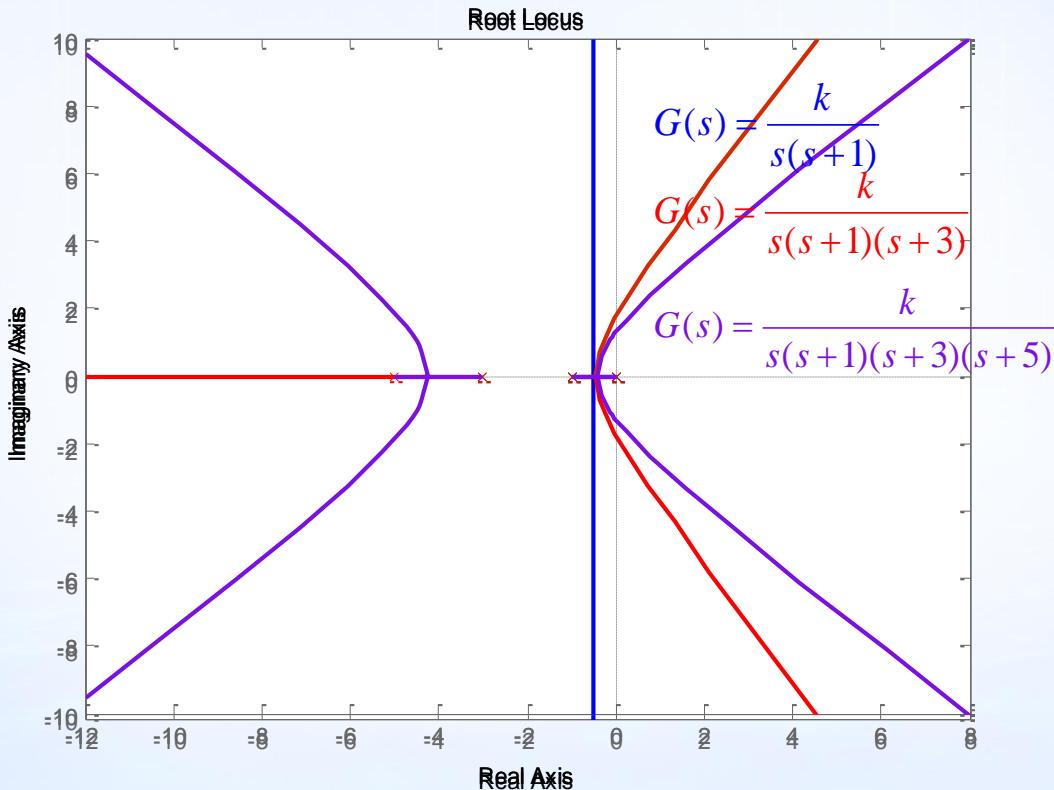


# 闭环单位阶跃响应



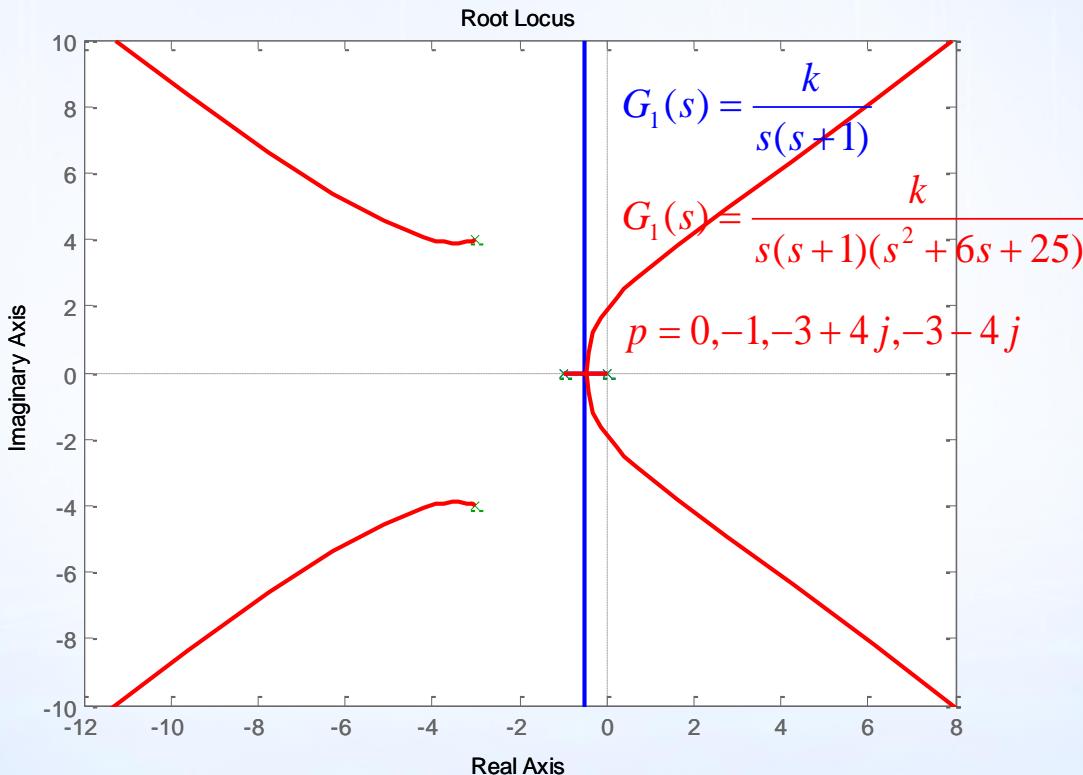


# 开环零极点对根轨迹的影响





# 开环零极点对根轨迹的影响





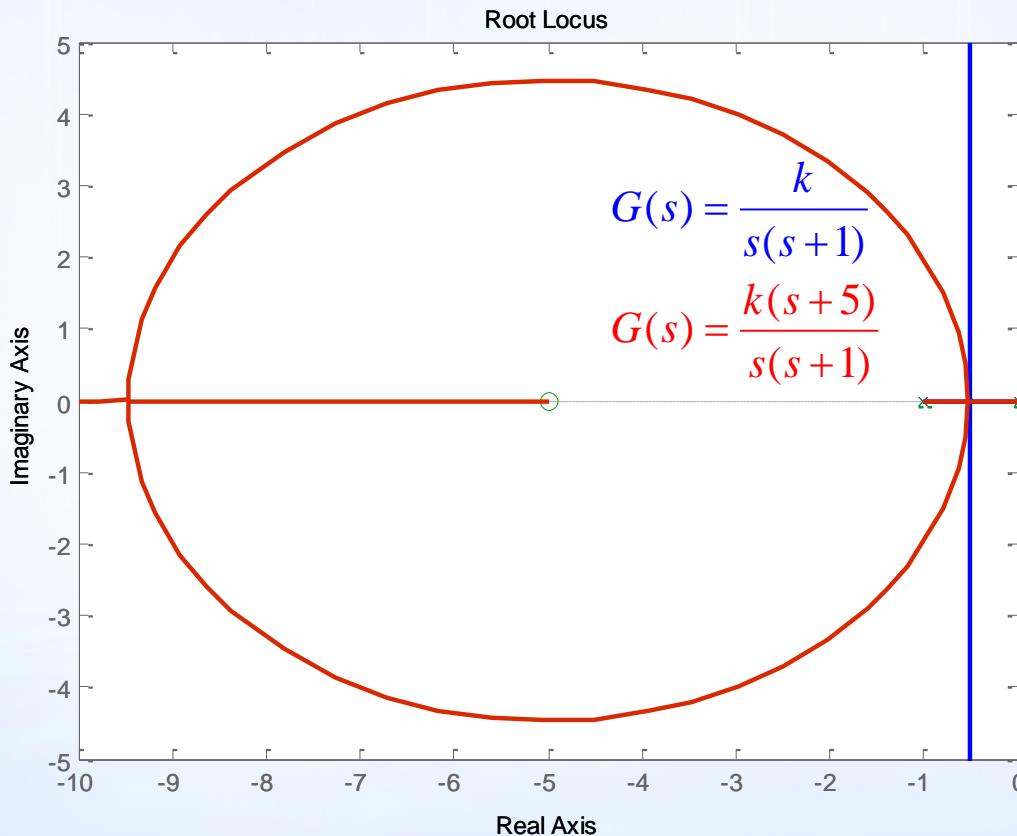
## 开环零极点对根轨迹的影响

- **增加开环极点：**

- 增加的**极点**将对原根轨迹产生**排斥**作用，使原根轨迹向**背离**所增极点的方向变形。
- 增加在**左**半平面的**极点**会使根轨迹的渐近线向右平移，使根轨迹**向右倾斜**，越靠近原点的极点，向右倾斜趋势**越明显**。

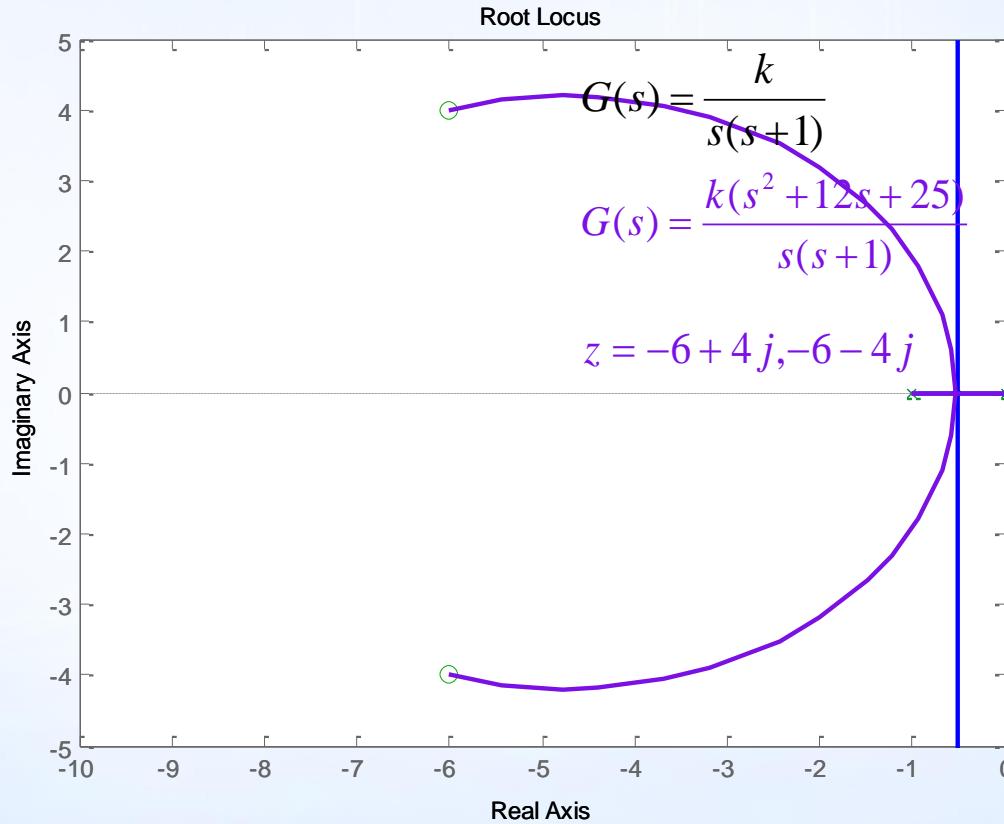


# 开环零极点对根轨迹的影响



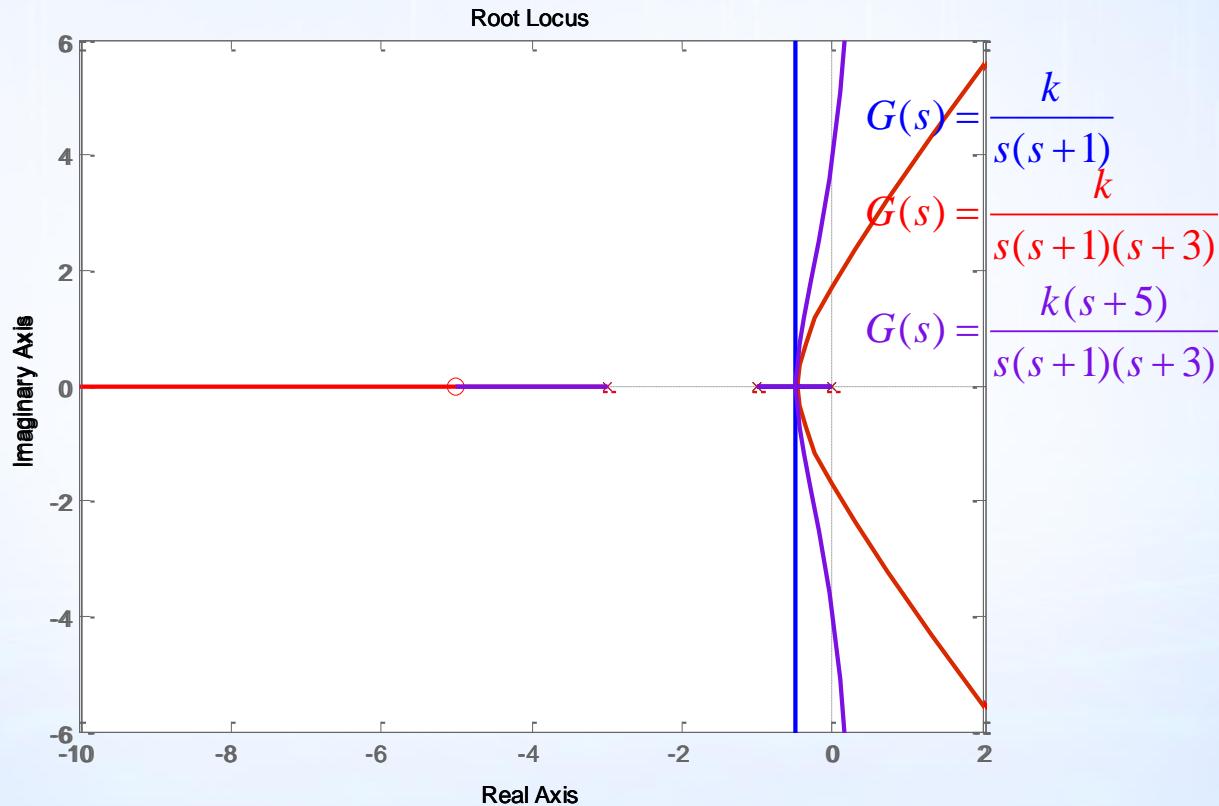


# 开环零极点对根轨迹的影响





# 开环零极点对根轨迹的影响





## 开环零极点对根轨迹的影响

- **增加开环零点：**

- 增加的零点将对原根轨迹产生**吸引**作用，使原根轨迹变形。
- 增加在**左**半平面的零点，会使根轨迹渐近线向左平移，使根轨迹**向左倾斜**，越靠近原点的零点，向左倾斜趋势**越明显**。